

الباب الثالث عشر

فحص وإصلاح أعطال الدوائر الرقمية

obeikandi.com

فحص وإصلاح أعطال الدوائر الرقمية

١ / ١٣ - أجهزة اختبار الدوائر الرقمية :

يوجد عدة أجهزة تستخدم فى اختبار الدوائر الرقمية مثل :

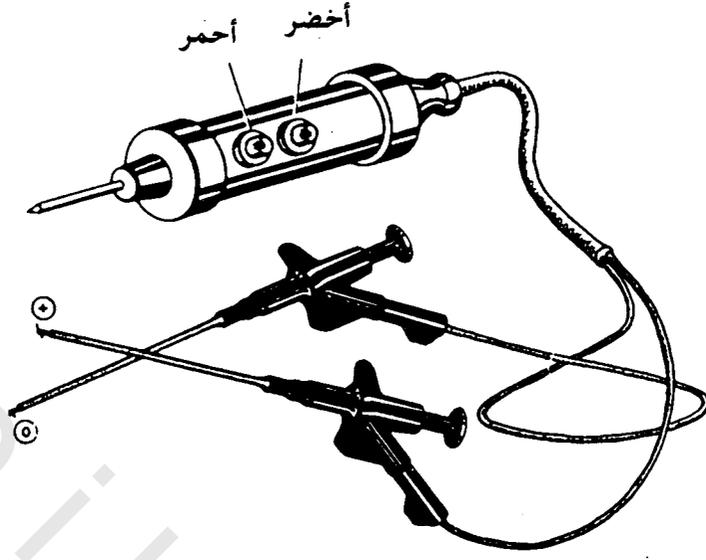
١ - جهاز التحليل المنطقى Logic Analyzer :

ولهذا الجهاز شاشة عرض تشبه شاشة العرض لجهاز الأوسليسكوب ، ويحتوى هذا الجهاز على عدد من المجسات probes ، حيث توصل كل منها مع نقطة فى الدائرة الرقمية ، وتتوفر أجهزة تحليل منطقية قادرة على عرض حالة 16 دخلاً فى آن واحد ، والجدير بالذكر أن أجهزة التحليل المنطقية تتميز بإمكانية الاحتفاظ بالبيانات فى ذاكرتها ، وهى تستخدم عادة لاكتشاف مشاكل التوقيت ، والتي سوف نتناولها فيما بعد ، ولا يمكن استخدام أجهزة التحليل المنطقية فى عرض شكل موجة جهد تناظرية كالأوسليسكوب ؛ لأنها تتعامل مع جهود المداخل إما جهد منخفض (0) أو جهد عالٍ (1) .

٢ - المجس المنطقى Logic probe :

وهو جهاز صغير يحمل باليد قادر على تحديد المستوى المنطقى لأى نقطة فى الدائرة الرقمية (منخفض - عال - نبضات) . والشكل (١٣ - ١) يعرض صورة لأحد المجسات المنطقية ، ويلاحظ أنه يحتوى على ثنائيين مشعين :

الأول : أحمر RED ، والآخر : أخضر GREEN ويزود المجس بماسكين يثبتان مع موجب وسالب الدائرة المختبرة .



الشكل (١٣ - ١)

٣ - النابض المنطقي Logic pulser :

ويطلق عليه أحياناً حاقن النبضات Pulse ، حيث يستخدم في حقن نبضات مربعة عند مداخل البوابات المنطقية والعدادات والمسجلات ، من أجل الفحص والاختبار ، ويتشابه النابض المنطقي والمجس المنطقي في الشكل لحد كبير .

٤ - كاشف مسار التيار Current tracer :

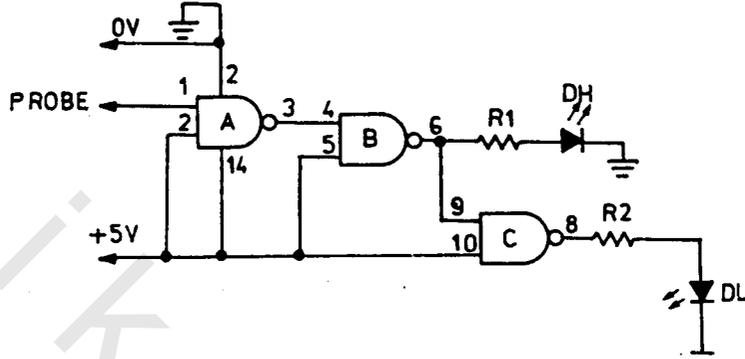
ويستخدم هذا الجهاز في تتبع مسار التيار المتدفق في المسارات المختلفة في اللوحات المطبوعة Printed Circuit ، ونظرية عمل هذا الجهاز تعتمد على الإحساس بالمجال المغناطيس الناشئ بسبب مرور التيار الكهربى ، وتوجد أنواع من كاشفات مسار التيار قادرة على كشف التيارات التى تتراوح شدتها من نانو أمبير حتى ١ أمبير . ويزود كاشف مسار التيار بثنائى مشع LED يضىء عند ملامسة طرف الكاشف لمسار يحمل تياراً كهربياً .

والجدير بالذكر أن كاشف مسار التيار يكون مزوداً بوسيلة لضبط حساسية الجهاز ، علماً بأن كاشف التيار يشبه لحد كبير النابض المنطقي .

١٣ - ٢ الدوائر العملية للمجسات المنطقية :

الدائرة رقم 1 :

الشكل (١٣ - ٢) يعرض دائرة مجس منطقي يستخدم ثلاث بوابات NAND ويستخدم لفحص دوائر TTL .



الشكل (١٣ - ٢)

عناصر الدائرة :

R_1 مقاومة كربونية 1500Ω .

R_2 مقاومة كربونية 1500Ω .

D_H ثنائي مشع أحمر .

D_L ثنائي مشع أخضر .

IC_1 دائرة متكاملة تحتوي على أربع بوابات NAND طراز 7400 .

نظرية التشغيل :

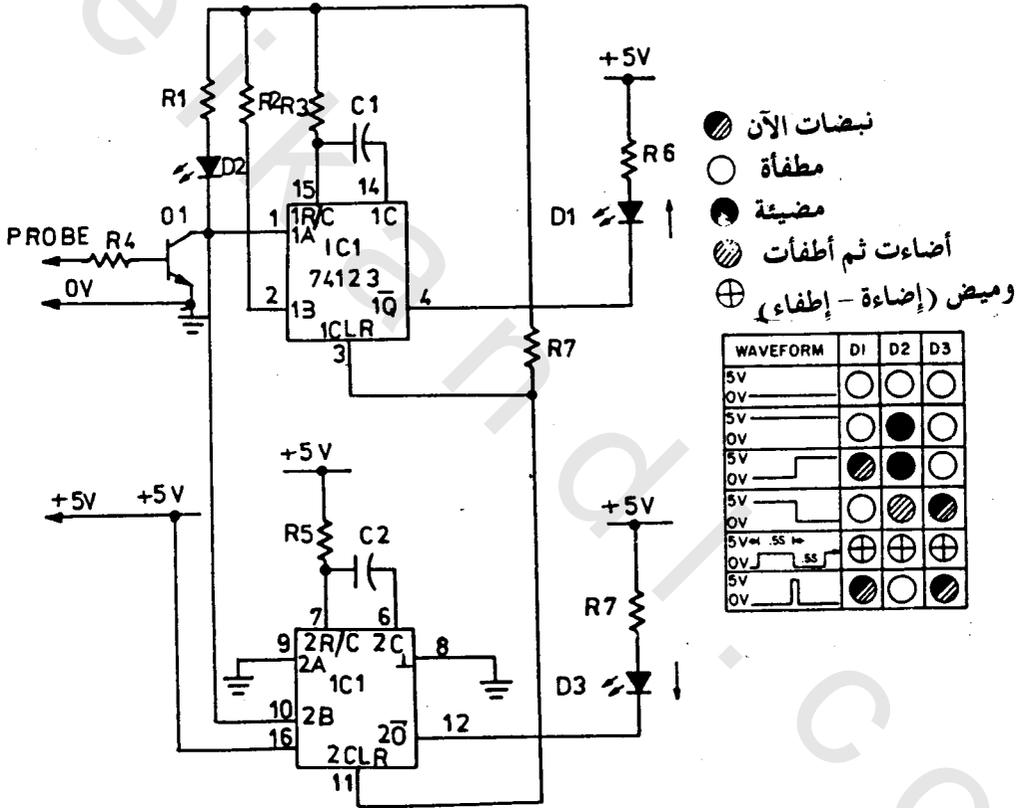
عند ملامسة طرف المجس المنطقي Probe لنقطة لها مستوى منطقي عالٍ فإن خرج البوابة A يصبح منخفضاً وخرج البوابة B يصبح عالياً ؛ فيضيء الثنائي المشع الأحمر D_H . وعند ملامسة طرف المجس المنطقي لنقطة لها مستوى منطقي منخفض فإن خرج البوابة A يصبح عالياً وخرج البوابة B يصبح منخفضاً وخرج البوابة C يصبح عالياً فيضيء الثنائي المشع الأخضر D_L .

وعند ملامسة طرف المجس المنطقي لنقطة تحمل موجات مربعة فإن كلا الشائئين الأحمر D_H والأخضر D_L سيضيئان بالتناوب .

والجدير بالذكر أن هذا المجس له ماسكان يوصلان بالجهد الموجب $+5V$ وأرضى $0V$ الدائرة المختبرة .

الدائرة رقم 2 :

الشكل (١٣ - ٣) يعرض دائرة مجس منطقي تستخدم عند الحاجة للتحديد الدقيق للحالة المنطقية ويستخدم لفحص دوائر TTL .



الشكل (١٣ - ٣)

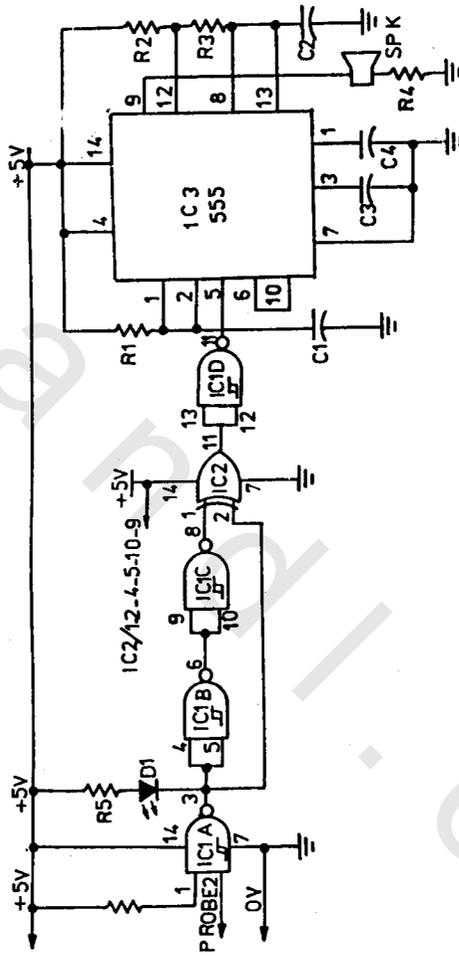
عناصر الدائرة :

مقاومات كربونية 120Ω .	R_1, R_6, R_7
مقاومة كربونية $1.8 k \Omega$.	R_2
مقاومات كربونية $27 k \Omega$.	R_3, R_5
مقاومة كربونية $10 k \Omega$.	R_4
مكثفات كيميائية $6 \mu f$ وجهدها $25V$.	C_1, C_2
ثنائيات مشعة عالية القدرة .	D_1, D_2, D_3
ترانزستور NPN طراز $2 N 3904$.	Q_1
دائرة متكاملة تحتوي على مذبذبين آحادى الاستقرار طراز 74123 .	IC_1

والجدول المرفق يبين كيفية تحديد المستوى المنطقى ، ونوع الانتقال من منخفض لعالٍ أو من عالٍ لمنخفض أو نبضات مستمرة كبيرة ($0.5 S$) أو نبضات قصيرة جداً .

الدائرة رقم 3 :

الشكل (١٣ - ٤) يعرض دائرة مجلس منطقى مزود بوسيلة عرض سمعية وضوئية ويستخدم لفحص دوائر TTT .



الشكل (٤ - ١٣)

عناصر الدائرة :

R_1	مقاومة كربونية $3.3 \text{ M } \Omega$.
R_2	مقاومة كربونية $2.7 \text{ k } \Omega$
R_3	مقاومة كربونية $6.8 \text{ k } \Omega$.
R_4	مقاومة كربونية 39Ω .
R_5	مقاومة كربونية 330Ω .
R_6	مقاومة كربونية $1 \text{ k } \Omega$.
C_1, C_2	مكثفات كيميائية $0.047 \mu\text{f}$ وجهدها 16V .
C_3, C_4	مكثفات كيميائية $0.01 \mu\text{f}$ وجهدها 16V .
IC_1	دائرة متكاملة تحتوي على أربع بوابات NAND طراز $5 \text{ N } 74132$.
IC_2	دائرة متكاملة تحتوي على أربع بوابات XOR طراز $5 \text{ N } 7486$.
IC_3	مؤقت زمني مزدوج 556 .
D_1	ثنائي مشع قياس .
SPK	سماعة .

نظرية التشغيل :

عند ملامسة طرف المحس المنطقي Probe لنقطة لها حالة منطقية عالية يضيء الثنائي المشع D_1 ، في حين أنه عند ملامسة طرف المحس المنطقي لنقطة لها حالة منطقية منخفضة ينطفئ الثنائي المشع D_1 ، وعند ملامسة طرف المحس المنطقي لنقطة لها حالة منطقية تنتقل من عالٍ لمنخفض ، أو العكس تصدر السماعة SPK صوتاً ، حيث تقوم البوابتان IC_{1A} ، IC_{1B} بعمل تأخير زمني مقداره 50 ns ، وتقوم XOR بإخراج نبضة عالية زمنها 50 ns في حين تقوم البوابة IC_{1D} بإخراج نبضة منخفضة زمنها 50 ns ، وعند وصولها لمدخل المؤقت الأيسر للمؤقت المزدوج IC_3 يعمل المؤقت الأيسر كمذبذب أحادي الاستقرار فتخرج منه نبضة عالية من الرجل (6) زمنها .

$$t = 1.1 R_1 C_1 = 170 \text{ ms}$$

نظرية التشغيل :

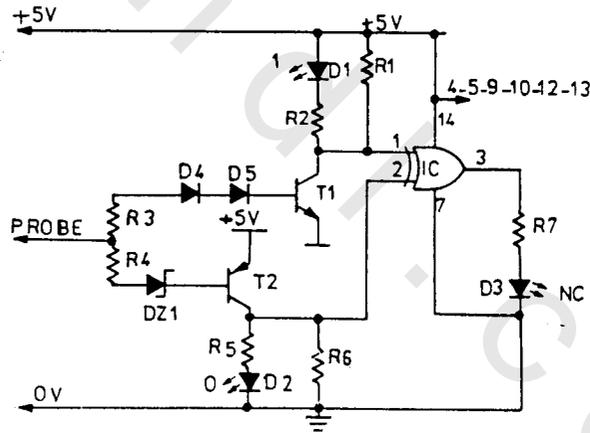
فعند ملامسة طرف المجس المنطقي Probe لنقطة لها مستوى منطقي عال ، فإن خرج البوابة IC_{1A} يكون منخفضاً وخرج البوابة IC_{1B} يكون عالياً فتضيء الشرائح B, C, G وفي نفس الوقت تكون الشرائح E, F مضيئة فيظهر الحرف H .

وعند ملامسة طرف المجس المنطقي لنقطة لها مستوى منطقي منخفض فإن خرج البوابة IC_{1A} يكون عالياً وخرج البوابة IC_{1B} يكون منخفضاً ، وخرج البوابة IC_{1C} يكون عالياً فتضيء الشريحة D ، وفي نفس الوقت تكون الشرائح E, F مضيئة فيظهر الحرف L .

والجدير بالذكر أن هذا المجس المنطقي مزود بماسكين : أحدهما يوصل بالجهد الموجب ، والآخر يوصل بأرضى الدائرة المختبرة .

الدائرة رقم 5 :

الشكل (١٣ - ٦) يعرض دائرة مجس منطقي لثلاثة مستويات منطقية وهي كالآتي :
الحالة المنخفضة (0) - الحالة العالية (1) - حالة غير محددة محصورة بين الحالة المنخفضة والحالة العالية .



الشكل (١٣ - ٦)

عناصر الدائرة :

مقاومة كربونية $10\text{ k}\Omega$.	R_1
مقاومات كربونية 330Ω .	R_2, R_5
مقاومات كربونية $10\text{ K}\Omega$.	R_3, R_4
مقاومة كربونية $1\text{ k}\Omega$.	R_6
مقاومة كربونية 82Ω .	R_7
ثنائيات مشعة قياسية .	D_1, D_2, D_3
ثنائيات سليكونية طراز 1N 4148 .	D_4, D_5
ثنائي زينر جهده 3.3 V .	DZ_1
ترانزستور NPN طراز BC 107 .	T_1
ترانزستور PNP طراز BC 157 .	T_2
دائرة متكاملة تحتوي على أربع بوابات XOR طراز 7486 .	IC

نظرية التشغيل :

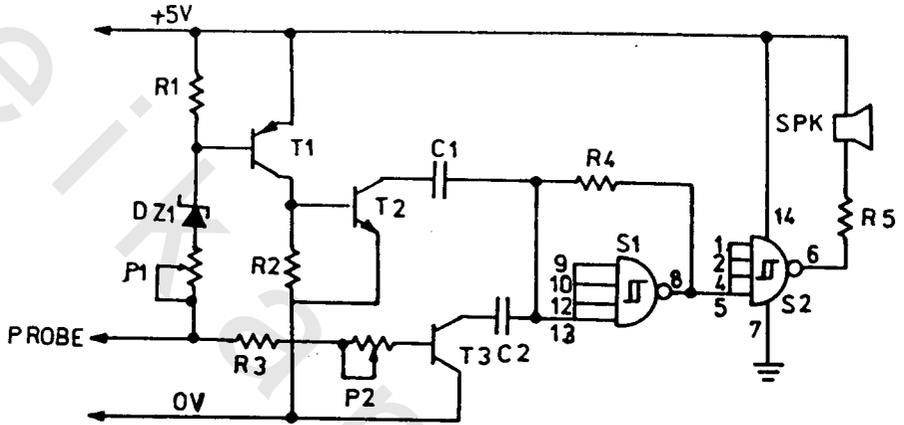
عند ملامسة طرف المحس المنطقي Probe لنقطة لها حالة منطقية عالية فإن الترانزستور T_1 سيتحول لحالة الوصل ON ، فيتصل مهبط D_1 بالأرضى عبر T_1 ويضىء فى حين يصبح خرج البوابة XOR منخفضاً ؛ لأن حالة مدخلها منخفضة ، وعند ملامسة طرف المحس المنطقي Probe ، لنقطة لها حالة منطقية منخفضة فإن الترانزستور T_2 سيتحول لحالة الوصل ON وبالتالي يتصل مصعد الثنائي D_2 بجهد موجب 5V فيضىء فى حين أن خرج بوابة XOR يكون منخفضاً لأن حالة مدخلها مرتفعاً .

وعند ملامسة طرف المحس المنطقي لنقطة لها حالة منطقية لا هى منخفضة ولا هى عالية أى أصغر من 2V وأكبر من 0.8 V فى هذه الحالة فإن كلا الترانزستورين T_1, T_2 سيكونان فى حالة قطع ، وبالتالي يصبح خرج بوابة XOR عالياً ، لأن حالة المدخل 1 تكون عالية ، وحالة المدخل 2 تكون منخفضة، ويضىء الثنائي D_3 . علماً بأن هذا الثنائي يضىء أيضاً عند توصيل محس الجهاز بأحد المداخل العائمة للدوائر المتكاملة الغير موصلة بالجهد V_{CC} أو

بالارضى GND أو عند ترك طرف المجس المنطقى حراً بدون توصيل .

الدائرة رقم 6 :

الشكل (١٣ - ٧) يعرض دائرة مجس منطقي سمعى يستخدم لفحص الدوائر المتكامله TTL، حيث يعطى هذا المجس نغمة ذات تردد عال عند الحالة المنطقية العالية ، ونغمة ذات تردد منخفض عند الحالة المنطقية المنخفضة .



الشكل (١٣ - ٧)

عناصر الدائرة :

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| مقاومة كربونية $1\text{ k}\Omega$. | R_1, R_2 |
| مقاومة كربونية $10\text{ k}\Omega$. | R_3 |
| مقاومات كربونية $330\ \Omega$. | R_4, R_5 |
| مقاومة متغيرة $2.2\text{ k}\Omega$. | P_1 |
| مقاومة متغيرة $100\text{ k}\Omega$. | P_2 |
| مكثف سيراميك $1\ \mu\text{f}$. | C_1 |
| مكثف سيراميك 470 nf . | C_2 |

- DZ₁ ثنائى زينر جهده 3.3V .
T₁ ترانزستور PNP طراز BC 557 .
T₂ , T₃ ترانزستورات NPN طراز BC 547 .
IC₁ دائرة متكاملة تحتوى على بوابتين Schmitt NAND طراز 7413 .
SPK سماعة مقاومتها 8 Ω .

نظرية عمل الدائرة :

عند ملامسة طرفى المجس المنطقى لنقطة لها حالة منطقية عالية (أكبر من أو تساوى 2.4 V) فإن الترانزستور T₃ سيتحول لحالة الوصل وبالتالي يتصل المكثف C₂ بالأرض من خلال T₃ فيعمل C₂ والبوابة S₁ والمقاومة R₄ كمذبذب تردده يساوى :

$$F = \frac{0.9}{R_4 \cdot C_2} = 5800 \text{ HZ}$$

فيصدر صوت نغمة ترددها 5800 HZ من السماعة SPK .

وعند ملامسة طرف المجس لنقطة لها حالة منطقية منخفضة (أصغر من أو تساوى 0.8 V) فإن الترانزستور T₁ يتحول لحالة الوصل ، وتباعاً يتحول T₂ لحالة الوصل نتيجة لفرق الجهد الناشئ على أطراف المقاومة R₂ عند مرور التيار الكهربى عبر T₁ وفى هذه الحالة فإن طرف المكثف C₁ سيتصل بالأرض عبر T₂ وينشأ عن ذلك مذبذب يتكون من المكثف C₁ والمقاومة R₄ والبوابة S₁ ويكون تردده مساوياً .

$$F = \frac{0.9}{R_4 \cdot C_1} = \frac{0.9}{330 \times 10^{-6}}$$

$$= 2700 \text{ HZ}$$

ويصدر عن ذلك صوت نغمة ترددها 2700 HZ من السماعة SPK .

ملاحظات :

- ١ - تقوم البوابة S₂ بملاشاة التشوية الذى يمكن أن يحدث فى الموجة المربعة المتولدة من المذبذب نتيجة لتحميل المقاومة R₄ على الخرج .

٢ - تقوم المقاومة المتغيرة P_2 بضبط قيمة جهد الإشارة العالية التي يعمل عندها المحس المنطقي .

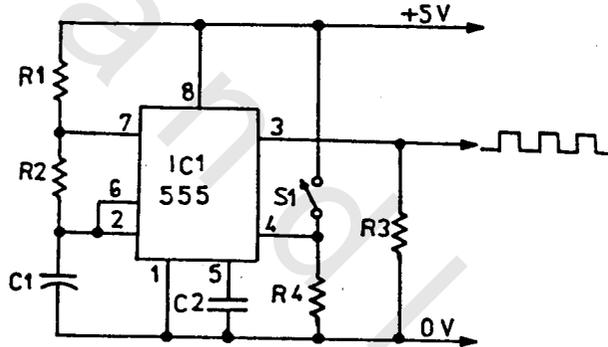
٣ - يقوم المقاومة المتغيرة P_1 بضبط قيمة جهد الإشارة المنخفضة التي يعمل عندها المحس المنطقي .

٤ - يقوم ثنائي الزينر DZ_1 بمنع مرور تيار كهربي في المقاومات P_1 , P_2 عندما يكون طرف المحس المنطقي Probe موصلاً بنقطة لها حالة منطقية عالية ، وبالتالي يمنع تحول T_1 لحالة الوصل .

٣ / ١٣ - الدوائر العملية للنوابض المنطقية :

الدائرة رقم 1 :

الشكل (١٣ - ٨) يبين الدائرة الالكترونية لحاقن نبضات Pulse Injector .



الشكل (١٣ - ٨)

عناصر الدائرة :

R_1 مقاومة كربونية $10k \Omega$.

R_2 مقاومة كربونية $75 k \Omega$.

R_3 مقاومة كربونية $4.7 k \Omega$.

R_4 مقاومة كربونية $1k \Omega$.

C_1 مكثف كيميائي $0.01 \mu f$ وجهد $10V$.

C_2 مكثف سيراميك سعته $0.01 \mu f$.

IC_1 مؤقت NE 555 .

S_1 مفتاح قطب واحد سكة واحدة .

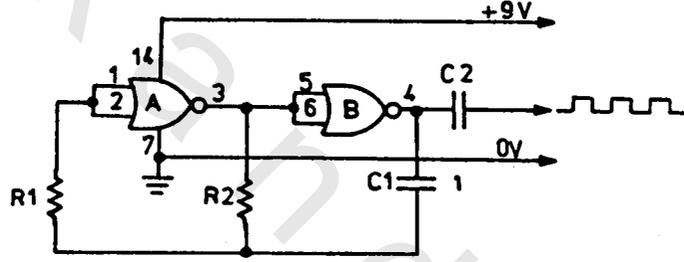
نظرية التشغيل :

عند غلق المفتاح S_1 يعمل المذبذب اللامستقر المؤلف من المؤقت NE 555 بتردد يساوى :

$$F = \frac{1.44}{C_1 (R_1 + 2R_2)} = 900 \text{ HZ}$$

الدائرة رقم 2 :

الشكل (١٣ - ٩) يبين دائرة الكترونية لحاقن نبضات باستخدام بوابات NOR .



الشكل (١٣ - ٩)

عناصر الدائرة :

R_1 مقاومة كربونية $200 \text{ k } \Omega$.

R_2 مقاومة كربونية $100 \text{ k } \Omega$.

C_1 مكثف سيراميك 7 nf .

C_2 مكثف سيراميك 100 nf .

IC_1 دائرة متكاملة تحتوي على أربع بوابات NOR طراز CD 4001 .

$$F = \frac{0.69}{C_1 R_2} = 1000 \text{ Hz}$$

ويكون تردد هذا الحاقن مساوياً :

ويقوم المكثف C_2 بعزل الحاقن من أى جهد مستمر فى الدائرة المطلوب حقنها بالنبضات .

٤/١٣ - مراحل تتبع الأعطال فى الدوائر الرقمية :

- ١ - فحص الدائرة الرقمية بالعين المجردة للبحث عن وجود انتفاخ، أو تغيير فى لون أحد العناصر الالكترونية أو الدوائر المتكاملة .
 - ٢ - باللمس يمكن تحديد العناصر التى ترتفع درجة حرارتها بشكل ملحوظ أثناء العمل فقد يؤدى حدوث قصر داخلى فى الدائرة المتكاملة أن تسحب تياراً زائداً يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارتها .
 - ٣ - وبالشم يمكن التعرف على رائحة احتراق عزل محول أو مكثف أو احتراق ملف أو انصهار بلاستيك ترانزستور ، أو دائرة متكاملة .
 - ٤ - التأكد من صحة قطبية منبع إمداد القدرة الكهربائية المستخدمة ، فكثير من الدوائر المتكاملة تنهار عند انعكاس قطبية المصدر الكهربى .
 - ٥ - التأكد من أن جهد منبع إمداد القدرة واصل للدائرة المعنية له بقيمة مناسبة فبالنسبة للدوائر المتكاملة TTL يجب أن يكون V_{CC} مساوياً $5V \pm 0.25$ بتفاوت مقداره $0.25 \pm V$ فيجب ألا يزيد عن $5.25 V$ ولا يقل عن $4.75V$.
 - ٦ - التأكد من عدم وجود إشارة تيار متردد AC فى خط التيار المستمر DC فإذا زادت مركبة التيار المتردد عن عدة مللى فولتات فإنها تدل على وجود مشكلة فى المرشح Filter أو منظم الجهد Voltage Regulator ويمكن تحديدها بواسطة الآفوميتر أو الأوسليسكوب .
 - ٧ - قياس فرق الجهد بين أرض المنبع ، وطرف الأرضى للدوائر المتكاملة فإذا زاد عن عدة مللى فولتات دل على وجود فتح فى الخط الواصل بين طرف أرض الدائرة المتكاملة والأرض العام .
 - ٨ - التأكد من وصول جهد الإمداد للمخارج ذات المجمع المفتوح Open Collector .
 - ٩ - ابدأ فى اكتشاف العطل بدءاً من المخارج ، ووصولاً للمداخل مستخدماً :
- المحس المنطقى Logic probe .

– النابض المنطقي Logic puLser .

– كاشف مسار التيار Current tracer .

وبالاستعانة بالمخططات الفنية للدائرة الرقمية التى بها العطل يمكن تتبع العطل وهناك بعض الأمور التى قد تحدث مثل :

أ – تحول الدائرة للعمل بالصورة الصحيحة فجأة عند ملامسة طرف الدائرة المتكاملة بالمجس المنطقي ، وهذا يدل على وجود وصلة لحام ضعيفة تحت طرف المجس المنطقي .

ب – إذا كانت جميع الإشارات اللازمة لتشغيل الدائرة الرقمية موجودة ، وبالرغم من ذلك فإن الدائرة الرقمية لا تعمل بصورة مرضية ، فإن هناك احتمالاً بتلف أحد مداخلها .

ج – تغير حالة دائرة CMOS عندما تلمس بواسطة المجس المنطقي ، فإن هذا يعنى وجود دخل مفتوح تحت طرف المجس المنطقي .

١٠ – يمكن تبريد الدائرة المتكاملة المشكوك فيها برشها بمبرد دوائر الكترونية لمدة لا تزيد عن ثانيتين ، فإذا عادت الدائرة المتكاملة للعمل الطبيعي ولكن بمجرد ارتفاع درجة حرارتها تعود المشكلة مرة أخرى دل ذلك على أنها مصدر المشكلة ، ويجب الحذر أثناء القيام بالتبريد الجبرى للدوائر المتكاملة من رش المكثفات الكيميائية فقد يؤدي ذلك لتلفها .

١١ – يمكن وضع دائرة متكاملة سليمة فوق الدائرة المتكاملة المشكوك فيها بحيث تتلامس الأرجل المتماثلة للدائرتين المتماثلتين ، ثم ملاحظة أداء الدائرة فإن تحسن الأداء تنزع الدائرة المتكاملة التالفة ، وتستبدل بالأخرى السليمة ، والجدير بالذكر أن هذه الطريقة عادة تستخدم فى حالة عدم استخدام قواعد تثبيت Sockets للدوائر المتكاملة .

والجدير بالذكر أنه لا ينصح بإعادة تركيب الدوائر المتكاملة المنزوعة من الدائرة بعد ثبوت صلاحيتها ؛ لأن ذلك يقلل من عمرها وكفاءتها ، ونلفت نظر القارئ إلى أن استخدام عنصر

مشكوك فيه يسبب حدوث بلبلة للقائم بعملية الإصلاح كما يجب التأكد من سلامة الجهد عند كل نقطة من نقاط تثبيت أرجل الدائرة المتكاملة حتى لا يتلف العنصر الجديد عند تثبيته.

٥ / ١٣ - أنواع الأعطال وطرق اكتشافها :

هناك عدة أنواع من الاعطال الممكنة وهي كما يلي :

أ - دائرة مفتوحة Open circiut وتمثل % 75 من أعطال الدوائر الرقمية المتكاملة ، وهناك احتمالان وهما :

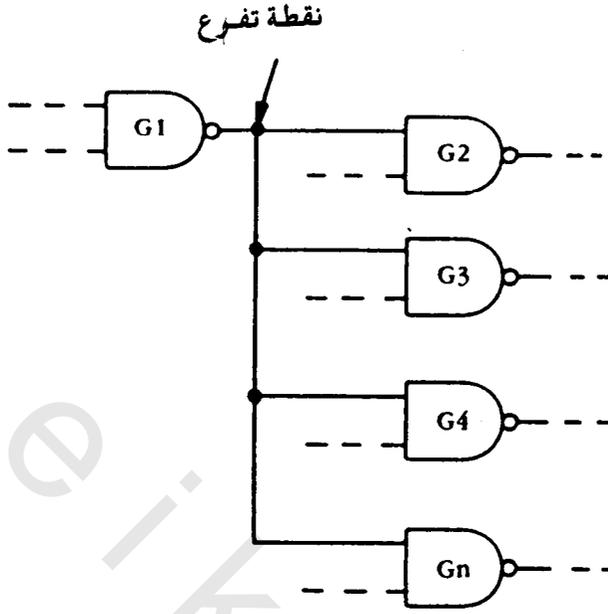
- فتح فى مخرج بوابة قائدة ، وهذه المشكلة تعمل على فقدان الإشارة عن مداخل جميع البوابات المنقادة .

- فتح فى مدخل بوابة أحد البوابات المنقادة ، وهذه المشكلة لا تؤثر فى باقى البوابات المتصلة معها .

ب - دائرة مقصورة وتمثل % 25 من أعطال الدوائر الرقمية المتكاملة وهناك احتمالان وهما :
- قصر فى خرج البوابة القائدة ، وهذا يؤدي إلى انخفاض المستوى المنطقى لنقطة التفرع Node ، وبالفعل هذا يؤثر على باقى البوابات المنقادة .

- قصر فى أحد مداخل البوابات المنقادة ، وهذه المشكلة تؤدي إلى انخفاض المستوى المنطقى لنقطة التفرع ، وبالفعل هذا يؤثر فى باقى البوابات المنقادة .

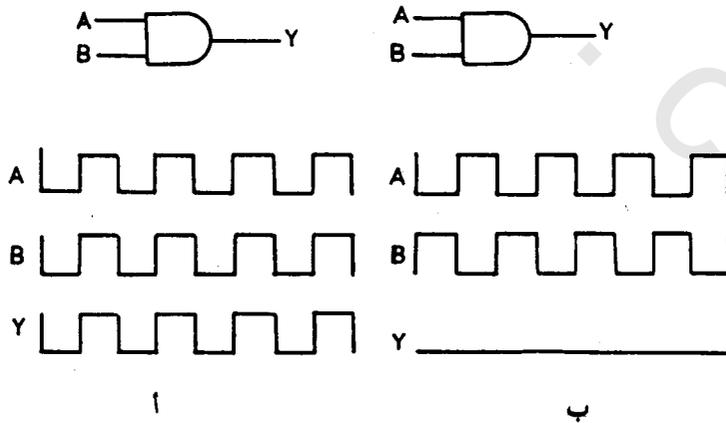
والشكل (١٣ - ١٠) يبين دائرة مركبة تحتوى على بوابة قائدة G_1 ، وبوابات منقادة $G_2 : G_n$.



الشكل (١٣ - ١٠)

وعادة يتم اكتشاف الدوائر المفتوحة Open circuits بواسطة أجهزة الاختبار التي تعمل على أساس الجهد مثل المجس المنطقي في حين يتم اكتشاف الدوائر المقصورة Short cir- بواسطة أجهزة الاختبار التي تعمل على أساس التيار مثل كاشف مسار التيار .

ج - مشكلة توقيت timing trouble، وهي كثير ما تحدث في العدادات والمسجلات . إلخ ، وحتى يتسنى لنا استيعاب هذا النوع من الأعطال سنأخذ بوابة NAND بمدخلين A, B ولها مخرج Y في حالتين مختلفتين كما بالشكل (١٣ - ١١) .

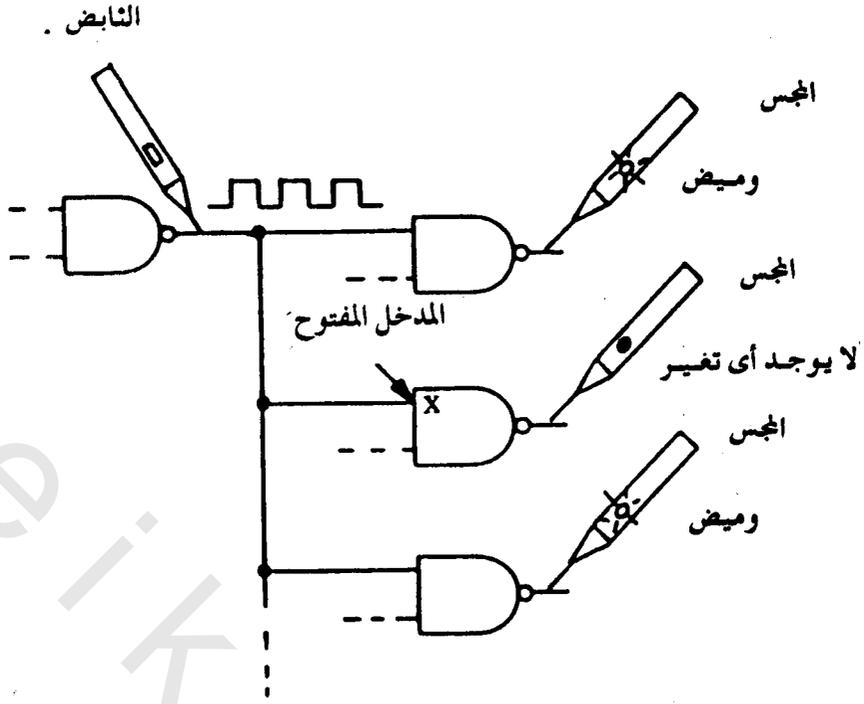


الشكل (١٣ - ١١)

ففى الشكل (أ) يوجد تزامن بين الإشارتين الداخلتين على المدخلين A, B ، فى حين أنه فى الشكل (ب) حدث إزاحة للإشارة B ؛ لعيب فى التوقيت فاختلف شكل الخرج Y وحتى يمكن اكتشاف مشاكل التوقيت نحتاج لجهاز تحليل منطقى Logic Analyzer . وفى البداية يجب تحديد نوع الدوائر المتكاملة المستخدمة فى الدائرة المطلوب اكتشاف العطل بها هل CMOS أم TTL ؟ وعندئذ يجب استخدام مجس منطقى يتناسب مع الدائرة المعنية ، فهناك أنواع من المجسات المنطقية لا تستخدم إلا مع نوع واحد من الدوائر المتكاملة TTL أو CMOS فى حين توجد أنواع أخرى يمكن استخدامها مع كلا النوعين ، ولكنه يحتوى على مفتاح يتم ضبطه على نوع الدوائر المتكاملة TTL أو CMOS فى حالة الدوائر المتكاملة TTL فإن الحالة المنخفضة تكون عند جهد أقل من أو يساوى : 0.8V والحالة العالية عند جهد أكبر من أو يساوى 2.2V أما فى حالة الدوائر المتكاملة CMOS فإن الحالة المنخفضة عند جهد أقل من أو يساوى : 0.3 V_{DD} والحالة العالية عند جهد أكبر من أو يساوى 0.7V_{DD} .

١ / ٥ / ١٣ - طرق اكتشاف الدوائر المفتوحة والدوائر المقصورة :

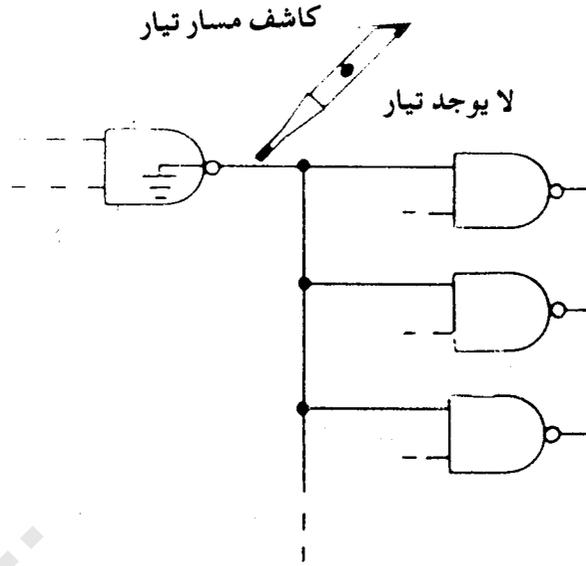
باستخدام المجس المنطقى والنايىز المنطقى يمكن اكتشاف الدائرة المفتوحة فى الدوائر الرقمية ، والشكل (١٣ - ١٢) يبين طريقة اكتشاف البوابة التى لها مدخل مفتوح باستخدام النايىز المنطقى Logic pulser والمجس المنطقى Logic probe فى دائرة مركبة .



الشكل (١٣ - ١٢)

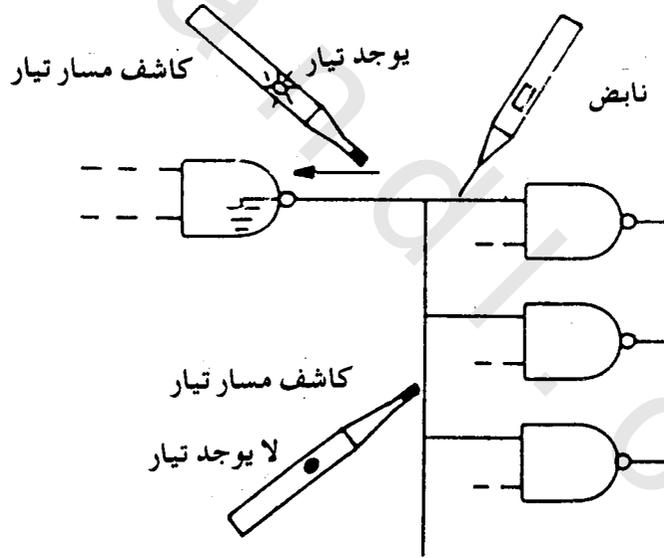
فعند حقن مداخل البوابات المنقادة بنبضات من حاقن نبضات ثم اختبار خرج هذه البوابات، فإن البوابة التي لا يحدث لخرجها تغيير في الحالة - عن ذى قبل - تكون بمدخل مفتوح .

والشكل (١٣ - ١٣) يبين طريقة التأكد من عدم مرور تيار فى الأفرع المختلفة لنقطة التفرع Node مما يدل على وجود قصر على خرج البوابة القائدة بالأرضى ، ويستخدم فى ذلك كاشف مسار التيار Current tracer .



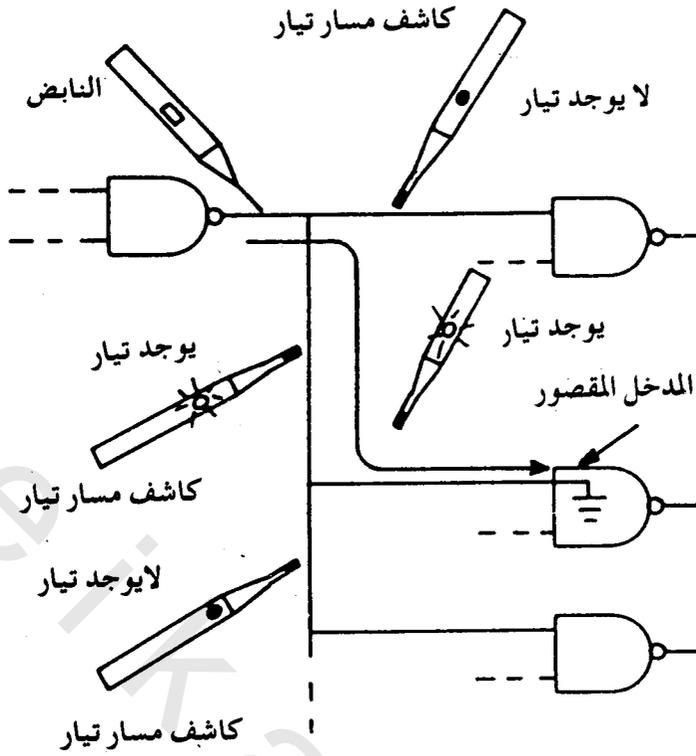
الشكل (١٣ - ١٣)

فى حين أن الشكل (١٣ - ١٤) يبين طريقة استخدام كاشف مسار التيار والناضب المنطقى فى تحديد مكان التسريب (القصر) إذا كان عند مخرج البوابة القائدة .



الشكل (١٤ - ١٣)

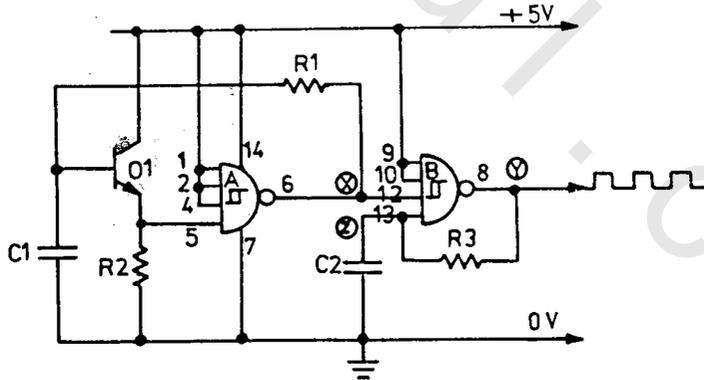
والشكل (١٣ - ١٥) يبين كيفية استخدام كاشف مسار التيار ، وكذلك الناضب المنطقى فى تحديد مكان تسرب التيار (القصر) عند أحد مداخل البوابات المتقادة .



الشكل (١٣ - ١٥)

٦/١٣ - تطبيق عملي على اكتشاف الأعطال في الدوائر الرقمية :

الشكل (١٣ - ١٦) يعرض دائرة مذبذب يتألف من بوابةين Schmitt NAND .



الشكل (١٣ - ١٦)

عناصر الدائرة :

R_1	مقاومة كربونية 3.3 .
R_2	مقاومة كربونية 390Ω .
R_3	مقاومة كربونية 390Ω .
C_1	مكثف بوليستير سعته 330 nf .
C_2	مكثف بوليستير سعته 100 nf .
Q_1	ترانزستور NPN طراز BC 108 .
IC_1	دائرة متكاملة تحتوى على بوابتين Schmitt NAND طراز 7413 .

نظرية التشغيل :

عندما يكون خرج البوابة A مرتفعاً يشحن المكثف C_1 وصولاً للجهد 1.7V عند الرجل 5 للبوابة A حينئذ يصبح خرج البوابة A منخفضاً ، فيفرغ المكثف C_1 شحنته في المقاومة R_1 وصولاً للجهد 0.9V عند الرجل 5 للبوابة A فيصبح خرج البوابة A مرتفعاً ، وتتكرر دورة التشغيل مرة أخرى ، ويكون تردد خرج البوابة A مساوياً .

$$F = \frac{0.9}{R_1 C_1} = 800 \text{ HZ}$$

والجددير بالذكر أن معامل دورة الخدمة لهذا المذبذب يساوى : 0.55 ، ويوصل خرج البوابة A بالرجل 12 للبوابة B ، ويكون خرج البوابة B ذبذبات ترددها .

$$F = \frac{0.9}{R_3 C_2} = 23 \text{ k HZ}$$

عندما يكون خرج البوابة A عالياً ، فى حين يكون خرج البوابة B عالياً ، عندما يكون خرج البوابة A منخفضاً .

والجدول (١٣ - ١) يبين الظواهر التى تحدث عند أنواع مختلفة من الأعطال .

الجدول (١٣ - ١)

الظاهرة	العطل
حالة المخرج Y هو معكوس حالة X بمعنى أن المخرج Y يتذبذب بتردد 800 HZ .	* فتح في المقاومة R_3
خرج المخرج Y موجه ترددها حوالي 800 HZ تحتوي بداخلها علي موجة ترددها 10 MHz	* فتح في المكثف C_2
. تردد المخرج Y حوالي 20 KHZ في حين أن حالة النقطة X مرتفعة .	* R_1 مفتوحة وقصر في C_1 أو فتح في دائرة قاعدة - باعث Q_1
تردد المخرج X, Y حوالي 10 MHz .	* C_1 مفتوحة
حالة المخرج X منخفضة في حين أن حالة Y عالية .	* يوجد قصر بين قاعدة و باعث Q_1
تردد المخرج Y حوالي 20KHZ .	أو قصر بين مجمع و باعث Q_1
	* فتح في الخط الواصل بين مخرج البوابة A ومدخل البوابة B

٧ / ١٣ - اكتشاف أعطال دوائر مصادر القدرة :

عند إصلاح دوائر مصادر القدرة يجب أولاً : تحديد مكان العطل والذي يمكن أن يكمن

في أحد العناصر التالية :

١ - الفيشة . ٢ - المصهرات . ٣ - المحول . ٤ - دائرة التوحيد .

٥ - المرشح (مكثفات - ملفات - مقاومات) .

٦ - المنظم (دائرة متكاملة - ترانزستور - ثنائي زينر - مقاومات ... إلخ)

والجدول (١٣ - ٢) يبين بعض الظواهر التي تفيد في تحديد مكان العطل .

الجدول (١٣ - ٢)

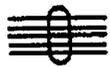
الظاهرة	العطل
خرج مصدر القدرة صفر، والجهد الثانوى للمحول صفر، ومقاومة ملف المحول الابتدائى أو الثانوى واللا نهائية .	* يوجد فتح في ملف المحول الابتدائى أو الثانوى .
المصهر الرئيسى محترق - جهد الخرج منخفض مع ارتفاع درجة حرارة المحول لزيادة التيار المسحوب .	* يوجد قصر فى ملف المحول الابتدائى أو الثانوى .
المصهر محترق - مقاومة صغيرة بين الملفات والأرضى .	* يوجد قصر بين ملفات المحول وجسمه .
خرج قنطرة التوحيد نصف موجة مع انخفاض الجهد المستمر وتنظيم سيئ ، وزيادة جهد الذبذبات .	* أحد ثنائيات القنطرة مفتوح
المصهر الرئيسى محترق ، حيث يحدث قصر على أطراف الملف الثانوى فى أحد نصفي كل دورة من دورات التيار المتردد .	* أحد ثنائيات القنطرة به قصر
جهد خرج مستمر منخفض وقيمة عالية للذبذبات فى الخرج .	* المكثف مفتوح
المصهر محترق ومقاومة أطراف الدائرة غير المنتظمة منخفضة جداً فى كل الاتجاهين .	* المكثف مقصور
جهد الخرج عال كما لو كان غير منظم .	* منظم الجهد به مشكل

obeikandi.com

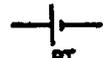
الملحق رقم (١)

الرموز الالكترونية المستخدمة تبعاً للنظام الأمريكي (ANSI)

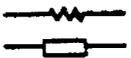
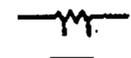
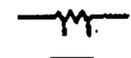
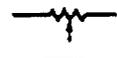
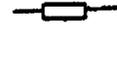
١ - الموصلات :

كابل يحتوى على خمسة موصلات		كابل يحتوى على خمسة موصلات وله غلاف معدنى مؤرض	
مولد		موصل بغلاف معدنى مؤرض	
محرك		تقاطع بدون اتصال كهربى	
مصهر		وصلة بين موصلين مع وجود اتصال كهربى	
مصهر		وصلة مزدوجة	
قاطع			

٣ - اللمبات :

لمبة متوهجة		لمبة بيان (إشارة)		٢ - رموز عامة :	
لمبة بيان		لمبة نيون تعمل بالتيار المستمر		يعمل بالتيار المستمر	
لمبة نيون تعمل بالتيار المتردد		لمبة نيون تعمل بالتيار المتردد		يعمل بالتيار المتردد	
		بطارية بخلية واحدة		يعمل بالتيار المتردد والمستمر	
		بطارية بخلايا متعددة		بطارية بخلية واحدة	

٤ - المقاومات :

مقاومة ثابتة		مقاومة بنقط تفرع		سلك متصل بجسم الجهاز	
مقاومة بنقط تفرع		بلورة كريستال نوع بيزو		وصلة مع جسم الجهاز	
مجزئ جهد		مكبر عمليات		طرف مشترك يمكن أن يكون موجبا أو أرضياً	
					

٨ - المفاتيح والضواغط :

مفتاح بريشة مفتوحة		ريوستات	
مفتاح بريشة مغلقة			
مفتاح قطبين بسكتين			
مفتاح اختباري بوضعين ويسمى مفتاحاً قطبياً واحداً بسكتين		مقاومة حرارية نوع PTC (الرمز 1) نوع NTC (الرمز 2)	
مفتاح اختباري بثلاثة مواضع ويسمى مفتاحاً دواراً		مقاومة ضوئية	
ضاغط بريشة مفتوحة		مقاومة تعتمد على الجهد	
ضاغط بريشة مغلقة			

٥ - المكثفات :

جهاز أميتر لقياس التيار		مكثف عام	
جهاز فولتميتر لقياس الجهد		مكثف كيميائي	
جهاز أميتر لقياس المقاومة		مكثف يمكن تغيير سعته	

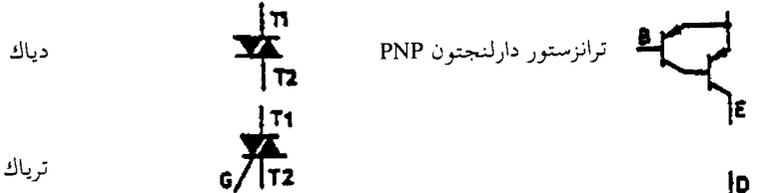
٩ - أجهزة القياس :

٦ - الملفات :

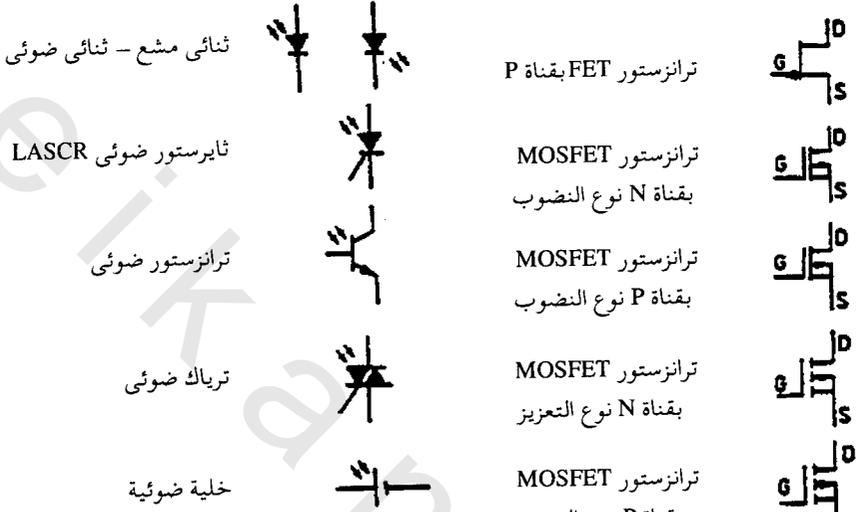
١٠ - أشباه الموصلات :			
أ - الثنائيات والترانزستورات :			
ثنائي ويسمى موحداً أو دايوداً		ملف ثابت الحث	
ثنائي زينير		ملف بقلب مغناطيسي	
ترانزستور NPN		ملف له نقاط تفرع	
ترانزستور PNP			

٧ - الرليهات المغناطيسية :

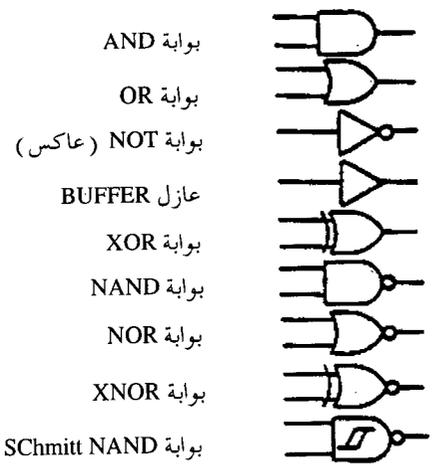
ترانزستور دارلنجتون NPN		ملف الريلاي	
		ريشة مفتوحة-ريشة مغلقة	
		ريشة قلاب	



ج- العناصر الضوئية :



١١- البوابات المنطقية :



ترانزستور أحادي الوصلة UJT



ب- عناصر القدرة :

